



Nyhetsbrev från GJC Test & Software

Hej «First Name»,

April 2012

Snart är det dags för Nordens största elektronikmässa, S.E.E 2012. För första gången arrangeras den på mässan i Kista.

Agilent och GJC presenterar flera nyheter, jag hoppas vi ses där!

Med vänlig hälsning

Göran Johnsson

www.gjc-testsoftware.se



Välkommen till S.E.E. 2012

17-19 april arrangeras Scandinavian Electronics Event, S.E.E 2012, på Kistamässan utanför Stockholm.

GJC kommer att finnas med i Agilents monter (C04:11) med VEE 9.3 tillsammans med ett PXI-testsystem och flera andra nyheter:

- Förhandstitt på nyheterna i nästa VEE uppdatering
- EVO, expandable VEE objects
- Command Expert 1.1
- IO Libraries 16.2
- Nya VEE Test Executive (VTE) 9.2

Mer information om S.E.E 2012 och nyheterna som visas finns [här](#).



Ny version av VEE Test Executive

En ny version av GJC's VEE-baserade testskal ('test executive') VTE är nu färdig, version 9.2.

Nyheterna är bl.a. statistikfunktioner för felutfall och fördelning av testresultat, enklare åtkomst av testdata från databasen för externa program, förbättrat användargränssnitt och revisionshantering av testplaner.

VTE är ett flexibelt, generellt och anpassningsbart testskal för funktionstest och liknande tillämpningar.

Läs mer om VTE och nyheterna i version 9.2 [här](#).

Nyheter

Command Expert har släppts i en ny version: 1.1

Den nya versionen innehåller flera nyheter, bl.a. ingår nu stöd för MATLAB och command sets för fler instrument.

Även stödet för VEE har byggts ut.

Command Expert gör det enkelt att skapa kommandosekvenser för olika instrument och är gratis. Läs mer om Command Expert 1.1 [här](#).

Även IO Libraries Suite har kommit ut i en ny version: 16.2. Läs mer [här](#).

